INTERNATIONAL APPLICATION AS ORIGINALLY FILED

明細書

積層セラミック電子部品およびその製造方法 技術分野

- [0001] 本発明は、積層セラミック電子部品、特に、インダクタやインビーダンス素子などの 積層セラミック電子部品およびその製造方法に関する。 背景技術
- [0002] 従来より、この種の積層セラミック電子部品として、特許文献1に記載のものが知られている。この電子部品は、コイル形成用導体を設けたセラミックシートを積層し、各コイル形成用導体の端部に形成されたパッド(ランド)をピアホールを介して順次接続することにより螺旋状のコイルを形成している。
- [0003] すなわち、図6に示すように、ビアホール用穴を形成したセラミックシート50の表面に、コイル形成用導体51をスクリーン印刷法で形成すると同時に、ビアホール用穴を 導電ペーストで充填してビアホール60を形成する。コイル形成用導体51は、層間接 続のためのビアホール60を設けた第1のランド51aとビアホール60を受ける第2のランド51bとを有している。
- [0004] ここで、スクリーン印刷の条件を、ビアホール用穴が設けられた位置に形成される第 1のランド51aに合わせるか、または、ビアホール用穴がない第2のランド51bに合わ せるかによって、他方のランドでは印刷不良や充填不良が起こり易いという問題があ った。
- [0005] 例えば、図7に示すように、第2のランド51bがカスレないように形成するため、スクリーン印刷版66の導電ペースト55の透過量を大きくすると、ピアホール用穴内への導電ペースト55の充填が多くなり過ぎて、セラミックシート50の裏面への導電ペースト55の突出を招く。逆に、ピアホール用穴内への導電ペースト55の充填量を適正化すると、ピアホール用穴がない第2のランド51bにカスレが発生し易くなる。これは、スクリーン印刷の特性上、ラント形状が同一であっても、ピアホール用穴の有無により導電ペースト55のスクリーン印刷版66からの透過量が異なるためである。
- [0006] この過充填によるセラミックシート50の裏面への導電ペースト55の突出を防止する

ために、図8に示すように、キャリアフィルム52で裏打ちしたセラミックシート50を使用 することが考えられる。しかし、キャリアフィルム52の使用は製造コストの上昇を招くと いう新たな問題が生じる。

特許文献1:特開2004-87596号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0007] そこで、本発明の目的は、セラミックシートをキャリアフィルムで裏打ちすることなく、 ビアホールの適正充填とランドのカスレ防止を両立することが可能な積層セラミック電 子部品およびその製造方法を提供することにある。

課題を解決するための手段

- [0008] 前記目的を達成するため、本発明に係る積層セラミック電子部品は、一端に第1のランド、他端に第2のランドを有する内部導体パターンを備えた複数のセラミックシートを積層して積層体を構成するとともに、前記セラミックシートに形成したピアホールによって異なる層に配置された内部導体パターンどうしを電気的に接続した積層セラミック電子部品において、ピアホールは導電体で充填されており、第1のランドはピアホールを覆うように設けられており、一のセラミックシートに設けられた第1のランドと他のセラミックシートに設けられた第2のランドとが、一のセラミックシートに設けられたピアホールを介して電気的に接続され、第2のランドが第1のランドより大きいことを特徴とする。
- [0009] 前記第2のランドは、前記第1のランドの投影領域から、内部導体パターンの投影 領域に延在していることが好ましい。また、第2のランドは第1のランドに対してその面 積が1.10~2.25倍であることが好ましい。
- [0010] 本発明に係る積層セラミック電子部品の製造方法は、ビアホール用穴を形成したセラミックシートの表面に、一端に第1のランド、他端に第2のランドを有する内部導体パターンを導電体にて、第1のランドがビアホール用穴を覆うように印刷するとともに、ビアホール用穴に該導電体を充填する工程と、一のセラミックシートに設けられた第1のランドと他のセラミックシートに設けられた第2のランドとが、一のセラミックシートに設けられたビアホールを介して電気的に接続されるように、複数のセラミックシートを

積層して積層体を得る工程と、を備え、第2のランドが第1のランドより大きいことを特 徴とする。

[0011] ビアホール用穴を形成したセラミックシートは、キャリアフィルムによる裏打ちのない 状態で、内部導体バターンを印刷すると同時に、ビアホール用穴を導電体で充填す ることが好ましい。

発明の効果

- [0012] 本発明によれば、スクリーン印刷の際にカスレの発生し易いビアホールを受ける第 2のランドの形状を大きくしているので、第2のランドを形成するための導電ペーストの 吐出量が増え、ビアホールの適正充填と第2のランドのカスレ防止を両立することが できる。この結果、信頼性および生産性に優れた積層セラミック電子部品が得られる
- [0013] 特に、第2のランドの面積を第1のランドの面積に対して1.10倍以上とすることで、 第2のランドのカスレを防止して静電放電の不具合を確実に抑えるとともに積層ズレ を防止することができる。また、2.25倍以下とすることで、インダクタンス値の低下を 抑えることができる。

図面の簡単な説明

[0014] [図1]本発明に係る積層セラミック電子部品の一実施例を示す分解斜視図。 [図2]図1に示した内部導体パターンを示す平面図。 「図3]図1に示した積層セラミック電子部品の積層状態の要部を示す断面図。

「図4]図1に示した積層セラミック電子部品の外観斜視図。

[図5]図1に示した内部導体パターンの変形例を示す平面図。

「図6)従来の積層セラミック電子部品の内部導体パターンを示す平面図。

[図7]従来の積層セラミック電子部品の製造方法を示す説明図。

[図8]従来の積層セラミック電子部品の別の製造方法を示す説明図。

発明を実施するための最良の形態

[0015] 以下に、本発明に係る積層セラミック電子部品およびその製造方法の実施例について添付図面を参照して説明する。以下の実施例では、積層インダクタを例にして説明するが、積層インピーダンス素子や積層LC複合部品などであってもよい。

- [0016] 図1に示すように、積層インダクタ1は、コイル導体パターン3~7や引出し電極8、9 やビアホール15をそれぞれ設けたセラミックグリーンシート2と、予め導体パターンを 設けない外層用セラミックグリーンシート2a等で構成されている。
- [0017] セラミックグリーンシート2, 2aは、以下の方法で製作した。フェライトの原料粉末Ni O、CuO、ZnO、Fe O などの各種原料粉末をボールミルなどにより湿式混合し、スプレードライヤーなどにより乾燥した後、仮焼した。得られたフェライト粉末を、溶剤に分散させてセラミックスラリを調整し、これをドクターブレード法により成形し、長尺のセラミックグリーンシートを得た。この長尺のセラミックグリーンシートを所定の大きさに打ち抜き、必要に応じてビアホール用穴を形成してセラミックグリーンシート2を作製した
- [0018] 次に、セラミックグリーンシート2のそれぞれにスクリーン印刷法によって、コイル導体パターン3~7および引出し電極8,9が形成されると同時に、ビアホール用穴に導電ペーストが充填され、ビアホール15が形成される。スキージの方向は、例えば、コイル導体パターンに対して図2に示す方向とした。このとき、ビアホール用穴を形成したセラミックグリーンシート2は、キャリアフィルムによる裏打ちのない状態で、コイル導体パターン3~7等が印刷されると同時に、ビアホール15が形成される。
- [0019] すなわち、図2に示したセラミックグリーンシート2の表面には、導電ペーストにて、 第1のランド4aがピアホール用穴を覆うように印刷されるとともに、該ピアホール用穴 に導電ペーストが充填される。従って、コイル導体パターン4は、層間接続のためのピ アホール15を設けた第1のランド4aとピアホール15を受ける第2のランド4bの2種類 のランドを両端に有している。そして、第2のランド4bの径が第1のランド4aの径より大 きく形成されている。
- [0020] つまり、コイル導体パターン3~7は、層間接続のためのビアホール15を設けた第1 のランド3a~6aと、ビアホール15を受ける第2のランド4b~7bとの2種類のランドを 有している。そして、第2のランド4b~7bの径が第1のランド3a~6aの径より大きい。
- [0021] また、コイル導体パターン3の引出し部はシート2の左辺に形成された引出し電極8 に接続している。コイル導体パターン7の引出し部はシート2の右辺に形成された引 出し電極9に接続している。

- [0022] 各セラミックグリーンシート2は積み重ねられ、さらに、上下に外層用セラミックグリーンシート2aが配置された後、1000kgf/cm°で圧着して積層体プロックとする。これにより、各コイル用導体パターン3~7がビアホール15により電気的に接続され、螺旋状コイルが形成される。導体パターンの接続状態は、一例として図3に示すように、シート2(x)に設けられた第1のランド4aと下層のシート2(y)に設けられた第2のランド5bとが、シート2(x)に設けられたビアホール15を介して電気的に接続された状態にある。
- [0023] 前記積層体プロックは所定のサイズにカットされた後、脱脂処理が施され、870℃で一体的に焼成される。これにより、図4に示す積層体20とされる。
- [0024] 次に、積層体20の両端部に導電ペーストを塗布し、850℃で焼き付けすることにより外部電極21,22を形成する。外部電極21は引出し電極8に電気的に接続され、外部電極22は引出し電極9に電気的に接続されている。
- [0025] 以上の構成からなる積層インダクタ1は、スクリーン印刷の際にカスレの発生し易い ビアホール15を受ける第2のランド4b、5b、6b、7bの形状を大きくしているので、第2 のランド4b~7bを形成するための導電ベーストの吐出量が増える。従って、スクリー ン印刷の条件を、ビアホール用穴が設けられた位置に形成される第1のランド3a~6 aに合わせて、ビアホール用穴内への導電ベーストの充填量を適正化しても、第2の ランド4b~7bにカスレが発生し難くなる。つまり、ビアホール15の適正充填と第2のランド4b~7bのカスレの防止を両立することができる。この結果、信頼性および生産性 に優れた積層インダクタ1が得られる。
- [0026] 表1は、得られた積層インダクタ1を評価した結果(実施例1)を示す表である。ビアホール15の径は160 μ m、第1のランド3a、4a、5a、6aの径は200 μ m、第2のランド4b、5b、6b、7bは240 μ mとした。比較のために、表1には、図6に示したコイル導体パターン51を有する従来の積層インダクタの評価結果も併せて記載している。従来の積層インダクタのビアホール60を設けた第1のランド51aとビアホール60を受ける第2のランド51bは、共に200 μ mの場合(比較例1)、並びに、共に240 μ mの場合(比較例2)とした。インダクタンス値はサンブル数30の平均値であり、静電放電試験はサンブル数30に±30kVの電圧を正負10回ずつ、0.1sec間隔で放電ガンを

用いて接触放電を行ったときの不合格数である。最大積層ズレ量は、積層インダクタ の垂直断面を顕微鏡で拡大して構造解析を行うことによって求めた。

[0027] [表1]

(表1)

	コイル靴(本バターン	評価結果		
	第2のランド	第1のランド	インダクタンス 健	####### NG#	数大規模 ズレ製
実施例:	240 µm	200µm	9,8μΗ	0/30	15μm
出 股例 :	200µm	200µm	10.3μΗ	2/30	14μm
比較例2	240µm	240µm	9,5μΗ	0/30	55 μm

- [0028] 比較例1において静電放電試験で不合格になった原因を調査したところ、第2のランド51bの印刷欠陥(印刷カスレ)が原因であることがわかった。また、比較例2において積層ズレが大きくなっている原因を調査したところ、印刷時のピアホール用穴への導電ベースト充填量が多すぎて、セラミックグリーンシートの裏面に導電ベーストが突出し、積層ズレが発生していることがわかった。
- [0029] また、図5に示すように、第2のランド34bの径を第1のランド34aの径とほぼ等しくし 、第2のランド34bを第1のランドの投影領域から、コイル導体パターンの投影領域に 延在させているコイル導体パターン34を用いてもよい。これにより、コイル導体パター ンによって形成される螺旋状コイルの平面視形状が、従来の積層インダクタの螺旋 状コイルと同等になり、コイル内面積が変化しないためインダクタンス値や高周波特 性の変化がなくなる。
- [0030] 表2は、図5に示したコイル導体バターン34を有する積層インダクタを評価した結果 (実施例2)を示す表である。ここで、第2のランド34bの径を第1のランド34aの径と等 しくし、第2のランド34bを第1のランドの投影領域から、コイル導体バターンの投影領域に(言い換えると、積層方向投影時に隠れる方向に)L=100μm延在させている。この評価実験では、粘度100Pa・sの導電ベーストをオープニング率60%の印刷版を用いてスクリーン印刷した。
- [0031] 比較のために、表2には、図2に示したコイル導体パターン4を有する積層インダク タ1の評価結果(前記実施例1)、並びに、図6に示したコイル導体パターン51を有す

る従来の積層インダクタの評価結果(前記比較例1)も併せて記載している。 [0032] [表2]

(表2)

	コイル場(ネ パターン		評価結果	
	第2のランド	第1のランド	インダクタンス 値	nexed NG#	最大機能 ズレ量
実施例2	積層方向投影時 に懸れる方向に 100μm延長		10. 2μΗ	0/30	15 µm
実施例1	240 µm	200μm	9,8µH	0/30	15μm
比較例1	200µm	200µm	10, 3μH	2/30	14μm

- [0033] 実施例1の積層インダクタ1の場合は、第2のランド4b~7bの径を大きくしているため、コイル内面積が小さくなり、従来よりインダクタンス値が若干低下しているが、実施例2の積層インダクタの場合はインダクタンス値は殆ど変化がない。
- [0034] 次に、表3には、第1のランドと第2のランドをそれぞれの直径(面積)を変化させた 試料1~7の評価結果を示す。評価試験の内容は前記表1,2での試験と同様である 。試料1~5では、第1のランドの直径200μmに対して第2のランドの直径を205,2 10,220,300,320μmと異ならせて試作した。試料2~4では、静電試験に合格し 、インダクタンス値も好ましく、積層ズレ量も小さい。一方、試料1(面積比1.05)では 、印刷欠陥(印刷カスレ)が生じて静電放電試験では不合格になるものが生じた。試 料5(面積比2.56)では、第2のランドが大きくなってインダクタンス値が低下していた
- [0035] また、試料6、7では、第2のランドの直径220μmに対して第1のランドの直径を21 0、215μmと異ならせて試作した。試料6では好ましい評価が得られたのに対して、 試料7では、第1のランドに形成されたビアホール用穴への導電ペーストの充填量が 多く、積層ズレが大きくなった。

[0036] [表3]

			14/2	存んなーン				****	
24 24	386	2052F	**	3377	7	2032	4585822	#EHEHE	最大報酬
k	(d)1 (d)1	## ##	響	#		10724/	1988	₩ © X	У Ж
*	205#m	33008µm 2		418 µm	,	0.5	10,4#H	1/30	1 ¢ µm
	2	34636 µm 2	200	3:4:6 µm ²	•	0	~ ≪	08/0	16#m
63	220#m	38013 mm ²	200	3:4:6µm²	****	- 2		08/0	E S
-	300#m	70686µm²	200%	31415µm²		ಚಿ	വ ജ ഗ ന	0/30	E 16.
* 's?	320#m	80425µm²	200	3;4;6µm²	č	ස	9.2 #H	0/30	 8 8 8
ယ	(C)	, (C) (S)	2	34636µm²	X	10	10, 1#8	08/0	16 µm
*	80	38013um ²	8	365	yeed	ري دي دي	10.	0/30	w

[0037] なお、本発明は前記実施例に限定するものではなく、その要旨の範囲内で種々に 変更することができる。

産業上の利用可能性

[0038] 以上のように、本発明は、インダクタやインビーダンス素子などの積層セラミック電子

部品およびその製造方法に有用であり、特に、セラミックシートをキャリアフィルムで裏打ちすることなく、ビアホールの適正充填とランドのカスレ防止を両立できる点で優れている。

請求の範囲

[1] 一端に第1のランド、他端に第2のランドを有する内部導体パターンを備えた複数の セラミックシートを積層して積層体を構成するとともに、前記セラミックシートに形成し たビアホールによって異なる層に配置された前記内部導体パターンどうしを電気的に 接続した積層セラミック電子部品において、

前記ピアホールは導電体で充填されており。

前記第1のランドは前記ビアホールを覆うように設けられており、一のセラミックシートに設けられた前記第1のランドと他のセラミックシートに設けられた前記第2のランドとが、一のセラミックシートに設けられた前記ビアホールを介して電気的に接続され、前記第2のランドが前記第1のランドより大きいこと。

を特徴とする積層セラミック電子部品。

- [2] 前記第2のランドは、前記第1のランドの投影領域から、前記内部導体パターンの 投影領域に延在していることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の積層セラミック 電子部品。
- [3] 前記第2のランドの面積が前記第1のランドの面積に対して1,10~2,25倍であることを特徴とする請求の範囲第1項又は第2項に記載の積層セラミック電子部品。
- [4] ビアホール用穴を形成したセラミックシートの表面に、一端に第1のランド、他端に 第2のランドを有する内部導体パターンを導電体にて、第1のランドがビアホール用 穴を覆うように印刷するとともに、ビアホール用穴に該導電体を充填する工程と、

一のセラミックシートに設けられた前記第1のランドと他のセラミックシートに設けられた前記第2のランドとが、一のセラミックシートに設けられた前記ピアホールを介して 電気的に接続されるように、複数のセラミックシートを積層して積層体を得る工程と、 を備え、

前記第2のランドが前記第1のランドより大きいこと、

を特徴とする積層セラミック電子部品の製造方法。

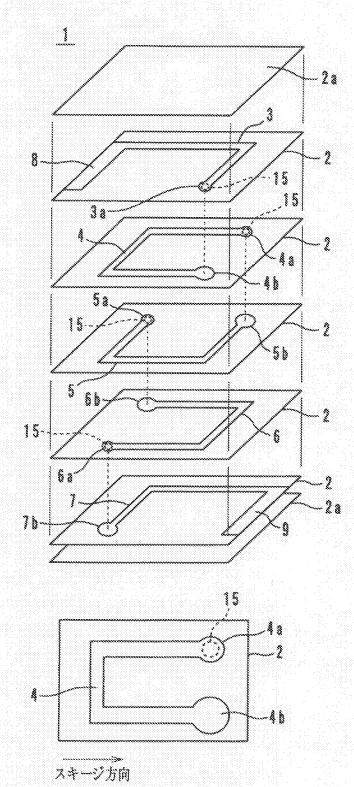
[5] 前記第2のランドは、前記第1のランドの投影領域から、前記内部導体パターンの 投影領域に延在していることを特徴とする請求の範囲第4項に記載の積層セラミック 電子部品の製造方法。

- [6] 前記第2のラントの面積が前記第1のランドの面積に対して1.10~2.25倍であることを特徴とする請求の範囲第4項又は第5項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
- [7] 前記ピアホール用穴を形成したセラミックシートは、キャリアフィルムによる裏打ちのない状態で、前記内部導体パターンを印刷すると同時に、前記ピアホール用穴を導電体で充填することを特徴とする請求の範囲第4項ないし第6項のいずれかに記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

要約書

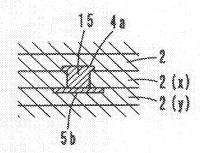
セラミックグリーンシート(2)は、キャリアフィルムによる裏打ちのない状態で、それぞれにスクリーン印刷法によって、コイル導体パターン(3)~(7)および引出し電極(8)、(9)が形成されると同時に、ビアホール用穴に導電ペーストが充填され、ビアホール(15)が形成される。コイル導体パターン(3)~(7)は、その一端に層間接続のためのビアホール(15)を覆うように設けられた第1のランド(3a)~(6a)と、他端に設けられたビアホール(15)を受ける第2のランド(4b)~(7b)とを有している。第2のランド(4b)~(7b)の径は第1のランド(3a)~(6a)の径より大きく、第2のランド(4b)~(7b)の面積が第1のランド(3a)~(6a)の面積に対して1、10~2、25倍が適切である。

[図1]

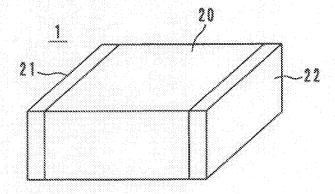


[図2]

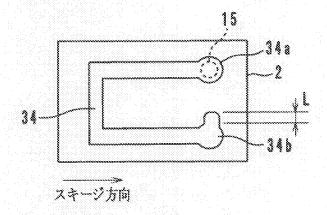
[図3]



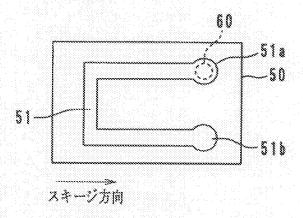
[[8]4]



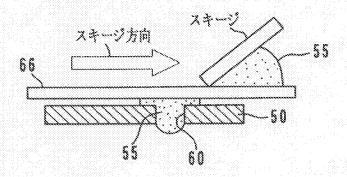
[[3]5]



[**||||**|**|**|6]



[图7]



[[8[%]]

